

บทที่ 4

การศึกษาผลกระทบของฮาร์มอนิกที่มีต่อตัวเก็บประจุต่อขนาน

จากความเจริญก้าวหน้าทางภาคอุตสาหกรรม พบว่าภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ได้มีการนำเทคโนโลยีทางด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กำลังหรืออุปกรณ์จำพวกไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear load) เข้ามาประยุกต์ใช้ในงานควบคุมและการประหยัดพลังงานเพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เครื่องปรับความเร็วรอบมอเตอร์เหนี่ยวนำ (Variable-Speed Induction Motor Drives) คอนเวอร์เตอร์กำลังสถิต (Static Power Converter) เครื่องเชื่อมแบบอาร์ก (Arc Welding) และวงจรเรียงกระแสกำลัง (Power Rectifier) เป็นต้น ส่งผลกระทบทำให้ความสัมพันธ์ของกระแสและแรงดันในระบบไม่เป็นเชิงเส้น ซึ่งเป็นที่มาของการเกิดกระแสฮาร์มอนิกและแรงดันฮาร์มอนิกที่อาจเป็นอันตรายต่อระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ได้

การกระจายของกระแสฮาร์มอนิกในระบบไฟฟ้า จะขึ้นอยู่กับลักษณะและค่าพารามิเตอร์ของระบบ ซึ่งในบางครั้งอาจมีค่าสูงจนถึงขั้นวิกฤตต่อการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ เช่น ทำให้อุปกรณ์ป้องกันทำงานผิดพลาดหรือไม่ทำงาน ทำให้หม้อแปลงไฟฟ้าไม่สามารถจ่ายโหลดได้เต็มพิกัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำให้ชุดตัวเก็บประจุเกิดความเสียหาย เนื่องจากในบางครั้งผลของค่าพารามิเตอร์ของวงจรตัวเก็บประจุอาจทำให้เกิดปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ (Resonance) กับค่าอินдукแตนซ์ (Inductance) ของระบบได้ที่ความถี่ฮาร์มอนิก (Harmonic Frequency) ส่งผลทำให้เกิดกระแสและแรงดันฮาร์มอนิกมีค่าสูงเกินค่าพิกัดของตัวเก็บประจุ

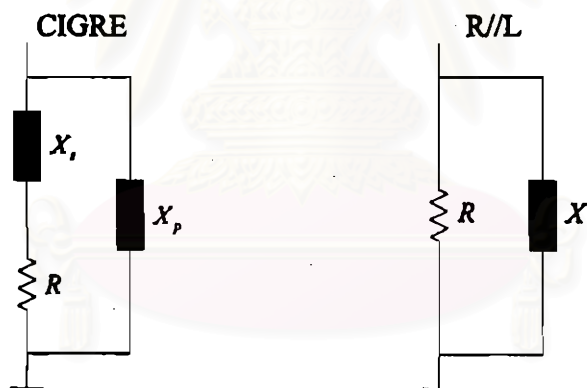
จากผลของการติดตั้งตัวเก็บประจุต่อขนานในระบบจำหน่ายที่หาได้จากบทที่แล้ว ถ้าสามารถทำการตรวจสอบได้ว่า ตัวเก็บประจุต่อขนานจะเกิดความเสียหายหรือไม่จากการมีโหลดประเภทไม่เป็นเชิงเส้นเกิดขึ้นในบางจุดของระบบจำหน่าย ก็จะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนและป้องกันต่อไป ดังนั้นในบทนี้จึงขอกล่าวถึงทฤษฎีการคำนวณหาค่าปริมาณทางฮาร์มอนิกที่ใช้บ่งบอกถึงความสามารถในการทนต่อผลของฮาร์มอนิกได้หรือไม่ของตัวเก็บประจุต่อขนาน โดยเปรียบเทียบกับค่าที่กำหนดตามมาตรฐาน ANSI/IEEE 18-1992 และมาตรฐาน IEC 60871-1 (1997-10)

4.1 แบบจำลองของระบบในการวิเคราะห์ฮาร์มอนิก (Harmonic modeling)

สำหรับแบบจำลองของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบจำหน่ายไฟฟ้า ในวิทยานิพนธ์นี้จะใช้ตามแบบจำลองของซีเกร์ (CIGRE) [14] โดยคิดว่าระบบอยู่ในสภาวะสมดุล ดังนั้นจึงคิดค่าต่างๆ เป็นค่าต่อเฟสทั้งหมด ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1.1 โหลด (Load)

โดยทั่วไปในการศึกษาเรื่องของฮาร์มอนิก แบบจำลองของโหลดมักจะถูกแสดงในรูปแบบอย่างง่าย ซึ่งประกอบด้วยผลรวมแบบอนุกรมหรือขนานของ R และ L แบบจำลองแบบนี้ได้ทำการละเลยลักษณะทางกายภาพบางอย่างของโหลดทิ้ง ทำให้การวิเคราะห์หากระแสและแรงดันฮาร์มอนิกมีค่าผิดพลาด ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้นำแบบจำลองของโหลดที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์เกี่ยวกับฮาร์มอนิกมาใช้งาน ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แบบ ตามช่วงของความถี่ฮาร์มอนิกที่แตกต่างกัน ดังรูปที่ 4-1



รูปที่ 4-1 แบบจำลองของโหลดตามแบบ CIGRE และแบบ R/L

CIGRE : แบบจำลองนี้จะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ช่วงความถี่ฮาร์มอนิกที่ 5 ถึงความถี่ฮาร์มอนิกที่ 20 จากรูปจะเห็นว่ามีการีแอ็คเต็นซ์ (X_s) อนุกรมอยู่กับค่าความต้านทาน (R) จากนั้นทั้งหมดต่อขนานอยู่กับค่ารีแอ็คเต็นซ์ (X_p) ซึ่งพารามิเตอร์ต่างๆ สามารถหาค่าได้ดังนี้

$$R = \frac{U_{n,net}^2}{P_l} \quad (4.1)$$

$$X_s = 0.073 \text{ } hR \quad (4.2)$$

$$X_p = \frac{hR}{6.7 \tan \varphi_1 - 0.74} \quad (4.3)$$

โดยที่

- $U_{n,net}$ = แรงดันปกติของระบบ
 P_1 = กำลังไฟฟ้าแอกทีฟของโหลดที่ความถี่มูลฐานภายใต้แรงดัน $U_{n,net}$
 Q_1 = กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของโหลดที่ความถี่มูลฐานภายใต้แรงดัน $U_{n,net}$
 $\tan \varphi_1 = Q_1/P_1$
 h = ลำดับฮาร์โมนิก

R/L : แบบจำลองนี้จะสามารถใช้ได้เมื่อลำดับความถี่ฮาร์โมนิกเกิน 20 ขึ้นไป จากรูปที่ 4-1 จะเห็นว่ามีการ์แอกแตนซ์ (X) ต่อขนานอยู่กับค่าความต้านทาน (R) จะได้ว่า

$$R = \frac{U_{n,net}^2}{P_1} \quad (4.4)$$

$$X = h \frac{U_{n,net}^2}{Q_1} \quad (4.5)$$

4.1.2 ตัวเก็บประจุ (Capacitor)

วงจรสมมูลของตัวเก็บประจุสามารถแทนได้ด้วยค่าคาปาซิทีฟรีแอกแตนซ์ (X_c) โดยไม่คิดค่าความต้านทาน ดังนั้นจะได้

$$X_c^h = -j \frac{1}{h 2\pi f_1 C} \quad (4.6)$$

$$y_c^h = \frac{1}{X_c^h} \quad (4.7)$$

โดยที่

- X_c^h = คาปาซิทีฟรีแอกแตนซ์ที่ความถี่ฮาร์โมนิกลำดับที่ h
 y_c^h = คาปาซิทีฟแอดมิตแตนซ์ที่ความถี่ฮาร์โมนิกลำดับที่ h
 C = คาปาซิแตนซ์ของตัวเก็บประจุ
 f_1 = ความถี่มูลฐาน

4.1.3 สายป้อน (Feeder)

วงจรสมมูลของสายป้อนสามารถแทนได้ด้วยค่าความต้านทานของสายป้อน โดยต่ออนุกรมอยู่กับค่ารีแอกแตนซ์ของสายป้อน ดังรูปที่ 4-2 และสามารถหาค่าแอดมิตแตนซ์ของสายป้อนที่ลำดับความถี่ฮาร์โมนิกต่างๆ ได้ตามสมการที่ (4.8)



รูปที่ 4-2 วงจรสมมูลของสายป้อนโดยคิดผลของฮาร์โมนิก

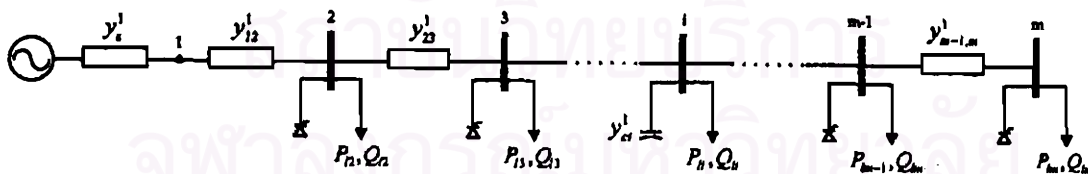
$$y_{line}^h = \frac{1}{R_{line} + jhX_{line}} \quad (4.8)$$

โดยที่

- R_{line} = ความต้านทานของสายป้อน
- X_{line} = รีแอกแตนซ์ของสายป้อนที่ความถี่มูลฐาน
- y_{line}^h = แอดมิตแตนซ์ของสายป้อนที่ความถี่ฮาร์โมนิกลำดับที่ h

4.2 การคำนวณค่าแรงดันและกระแสฮาร์โมนิกในระบบจำหน่าย

การคำนวณค่าแรงดันและกระแสฮาร์โมนิกในระบบจำหน่ายสามารถทำได้โดยพิจารณาแบบตัวอย่างดังรูปที่ 4-3



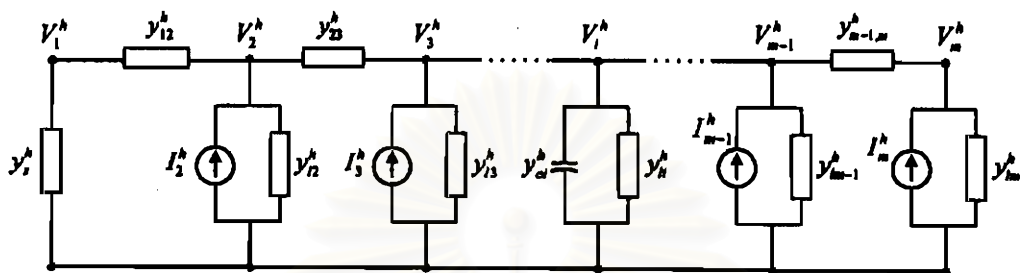
รูปที่ 4-3 ตัวอย่างระบบจำหน่ายในการวิเคราะห์ที่ความถี่มูลฐาน

โดยที่

- y_{ij}^h = แอดมิตแตนซ์ของสายป้อนที่ความถี่มูลฐานระหว่างบัส i และบัส j
- y_{ci}^h = ค่าปาริตีฟแอดมิตแตนซ์ที่ความถี่มูลฐานที่ต่ออยู่ที่บัส i
- P_{ii} = กำลังไฟฟ้าจริงของโหลดที่บัส i

Q_{ii} = กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟของโหลดที่บัส i

จากรูปที่ 4-3 สามารถสร้างระบบจำลองโดยคิดผลของฮาร์มอนิก ด้วยการแทนโหลดที่ไม่เป็นเชิงเส้นด้วยแหล่งจ่ายกระแสฮาร์มอนิกที่ความถี่ต่างๆ ดังรูปที่ 4-4 [15]



รูปที่ 4-4 วงจรสมมูลของระบบตัวอย่างในการวิเคราะห์ที่ความถี่ฮาร์มอนิก

โดยที่

- y_{ij}^h = แอดมิตแตนซ์ของสายป้อนที่ความถี่ฮาร์มอนิกลำดับที่ h ระหว่างบัส i และบัส j
- y_{ia}^h = คาปาซิทีฟแอดมิตแตนซ์ที่ความถี่ฮาร์มอนิกลำดับที่ h ที่บัส i
- y_{ii}^h = แอดมิตแตนซ์ของโหลดที่บัส i ที่ความถี่ฮาร์มอนิกลำดับที่ h
- y_i^h = แอดมิตแตนซ์ของระบบที่ความถี่ฮาร์มอนิกลำดับที่ h
- V_i^h = แรงดันที่ความถี่ฮาร์มอนิกลำดับที่ h ที่บัส i
- I_i^h = แหล่งกำเนิดกระแสฮาร์มอนิกที่ความถี่ฮาร์มอนิกลำดับที่ h ที่บัส i

จากวงจรสมมูลในรูปที่ 4-4 สามารถสร้าง $[Y_{bus}^h]$ หรือบัสแอดมิตแตนซ์เมตริกซ์ที่ความถี่ฮาร์มอนิกลำดับที่ h ได้จากค่าแอดมิตแตนซ์ขององค์ประกอบทางไฟฟ้าของระบบจำหน่าย ซึ่งหาได้จากแบบจำลองตามที่กล่าวไว้ในหัวข้อที่ 4.1 โดยมีรูปแบบดังนี้

$$[Y_{bus}^h] = \begin{bmatrix} Y_{11}^h & Y_{12}^h & 0 & & 0 \\ Y_{21}^h & Y_{22}^h & \cdot & & \\ 0 & \cdot & \cdot & & \\ & & \cdot & \cdot & 0 \\ 0 & 0 & \cdot & Y_{m-1,m-1}^h & Y_{m-1,m}^h \\ 0 & 0 & Y_{m,m-1}^h & Y_{mm}^h & \cdot \end{bmatrix} \quad (4.9)$$

$$\text{โดยที่ } Y_{ij}^h = \begin{cases} -y_{ij}^h & \text{if } j \neq i \\ y_{i-1,j}^h + y_{i,j+1}^h + y_{ii}^h + y_{ci}^h & \text{if } j = i \neq 1 \\ y_{i2}^h + y_{si}^h & \text{if } j = i = 1 \end{cases}$$

จากสมการ $[I^h] = [Y^h][V^h]$ ดังนั้นเมื่อทราบค่า $[I^h]$ และ $[Y^h]$ จะสามารถหาค่าของ $[V^h]$ ซึ่งเป็นแรงดันที่ความถี่ฮาร์โมนิกของแต่ละบัสได้ จากการแก้สมการเชิงเส้นซึ่งเขียนอยู่ในรูปของเมทริกซ์ดังนี้

$$\begin{bmatrix} V_1^h \\ V_2^h \\ \vdots \\ \vdots \\ V_{m-1}^h \\ V_m^h \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} Y_{11}^h & Y_{12}^h & 0 & & 0 \\ Y_{21}^h & Y_{22}^h & \cdot & & \\ 0 & \cdot & \cdot & & \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & 0 \\ \cdot & Y_{m-1,m-1}^h & Y_{m-1,m}^h & & \\ 0 & Y_{m,m-1}^h & Y_{mm}^h & & \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} I_1^h \\ I_2^h \\ \vdots \\ \vdots \\ I_{m-1}^h \\ I_m^h \end{bmatrix} \quad (4.10)$$

4.2.1 ค่าแรงดันฮาร์โมนิกที่บัสและค่าความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิกรวมของแรงดันที่บัส

ค่าแรงดันฮาร์โมนิก V^h ที่บัสต่าง ๆ และค่าความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิกรวมของแรงดัน (Total Harmonic Distortion of Voltage : THD_V) ในวิชานีพจน์นี้ จะพิจารณาเฉพาะลำดับความถี่ฮาร์โมนิกตั้งแต่ 3 ถึง 25 เท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้ [16]

$$V_{T,i}^h = \sqrt{\sum_{h=3}^{25} |V_i^h|^2} \quad (4.11)$$

$$THD_{V,i} = \frac{V_{T,i}^h}{|V_i^1|} \times 100 \% \quad (4.12)$$

โดยที่

- $V_{T,i}^h$ = แรงดันฮาร์โมนิกรวมที่บัส i
- V_i^1 = แรงดันที่ความถี่มูลฐานที่บัส i
- V_i^h = แรงดันฮาร์โมนิกลำดับที่ h ที่บัส i
- $THD_{V,i}$ = ความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิกรวมของแรงดันที่บัส i

4.2.2 ค่ากระแสฮาร์โมนิกที่ไหลผ่านโหลดที่บัสต่างๆ และค่าความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิกรวมของกระแสของโหลด

ค่ากระแสฮาร์โมนิกที่ไหลผ่านโหลดที่บัสต่างๆ I_h และค่าความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิกรวมของกระแสของโหลด (Total Harmonic Distortion of Current : THD_I) สามารถหาค่าได้ โดยมีลักษณะเช่นเดียวกับการหาค่าแรงดันฮาร์โมนิก ดังนี้ [16]

$$I_{T,i}^h = \sqrt{\sum_{h=3}^{25} |I_i^h|^2} \quad (4.13)$$

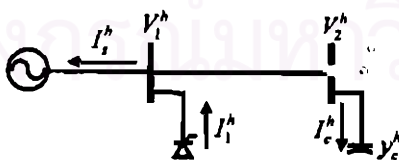
$$THD_{I,i} = \frac{I_{T,i}^h}{|I_i^1|} \times 100\% \quad (4.14)$$

โดยที่

- $I_{T,i}^h$ = กระแสฮาร์โมนิกรวมที่ไหลผ่านโหลดที่บัส i
- I_i^1 = กระแสที่ความถี่มูลฐานที่ไหลผ่านโหลดที่บัส i
- I_i^h = กระแสฮาร์โมนิกลำดับ h ที่ไหลผ่านโหลดที่บัส i
- $THD_{I,i}$ = ความผิดเพี้ยนทางฮาร์โมนิกรวมของกระแสที่ไหลผ่านโหลดที่บัส i

4.3 การคำนวณค่ากระแสฮาร์โมนิกและกระแส rms ที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุ

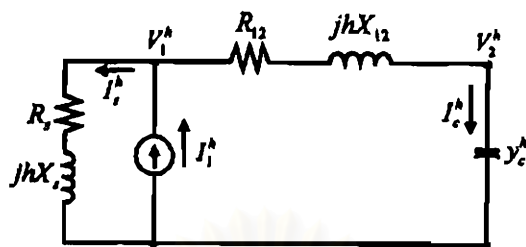
การหาค่ากระแสฮาร์โมนิกที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุ อาจพิจารณาได้จากระบบตัวอย่าง ดังแสดงในรูปที่ 4-5



รูปที่ 4-5 ระบบตัวอย่างในการวิเคราะห์การไหลของกระแสฮาร์โมนิกผ่านตัวเก็บประจุ

จากระบบตัวอย่างในรูปที่ 4-5 กระแสฮาร์โมนิกจากแหล่งกำเนิดฮาร์โมนิกจะไหลเข้าตัวเก็บประจุและไหลเข้าไปในระบบมากขึ้นเพียงไร ขึ้นอยู่กับค่าอิมพีแดนซ์ของตัวเก็บประจุกับค่า

อิมพีแดนซ์ของระบบที่ความถี่ฮาร์โมนิกนั้น ๆ การคำนวณเพื่อหาค่ากระแส ฮาร์โมนิก I_c^h และ I_s^h ทำได้โดยการหาวงจรสมมูลของระบบตัวอย่างในรูปที่ 4-5 ซึ่งจะได้ตามรูปที่ 4-6



รูปที่ 4-6 วงจรสมมูลของระบบตัวอย่างที่ใช้วิเคราะห์การไหลของกระแสฮาร์โมนิก

จากรูปที่ 4-6 สามารถหาค่ากระแสฮาร์โมนิกแต่ละกระแส rms ที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุ รวมถึงกระแสฮาร์โมนิกที่ไหลเข้าระบบ ได้ดังนี้

$$I_c^h = y_c^h \cdot V_2^h \quad (4.15)$$

$$I_c^{rms} = \sqrt{\sum_{h=1}^{25} |I_c^h|^2} \quad (4.16)$$

$$I_s^h = y_s^h \cdot V_1^h \quad (4.17)$$

$$y_s^h = \frac{1}{R_s + jhX_s} \quad (4.18)$$

โดยที่

- I_c^h = กระแสฮาร์โมนิกลำดับที่ h ที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุ
- y_c^h = คาปาซิทีฟแอดมิตแตนซ์ที่ความถี่ฮาร์โมนิกลำดับที่ h
- I_c^{rms} = กระแส rms ที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุ
- I_s^h = กระแสฮาร์โมนิกลำดับที่ h ที่ไหลเข้าระบบ
- R_s = ความต้านทานของระบบ
- X_s = รีแอกแตนซ์ของระบบที่ความถี่มูลฐาน
- V_1^h = แรงดันฮาร์โมนิกลำดับที่ h ที่บัส 1
- V_2^h = แรงดันฮาร์โมนิกลำดับที่ h ที่บัส 2
- X_{12} = รีแอกแตนซ์ของสายป้อนระหว่างบัส 1 และบัส 2
- R_{12} = ความต้านทานของสายป้อนระหว่างบัส 1 และบัส 2
- I_1^h = กระแสฮาร์โมนิกลำดับที่ h จากโหลดไม่เป็นเชิงเส้นที่บัส 1

4.4 ผลกระทบของฮาร์มอนิกที่มีต่อตัวเก็บประจุ

มาตรฐานที่กล่าวถึงผลกระทบของฮาร์มอนิกที่มีต่อตัวเก็บประจุ ในวิทยานิพนธ์นี้จะยึดตามมาตรฐานของ ANSI/IEEE Standard 18-1992 [17] และมาตรฐานของ IEC 60871-1 (1997-10) (International Electrotechnical Commission) [18] ซึ่งทั้ง 2 มาตรฐานจะมีข้อกำหนดในการใช้งาน โดยยอมให้เกิดการใช้งานในลักษณะที่เกินค่าพิคคของตัวเก็บประจุ โดยคำนึงถึงผลของฮาร์มอนิกที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายของตัวเก็บประจุ โดยมีรายละเอียดแตกต่างกันดังแสดงในตารางที่ 4-1 และตารางที่ 4-2

ตารางที่ 4-1 ขีดจำกัดของตัวเก็บประจุที่กำหนดโดยมาตรฐาน ANSI/IEEE 18-1992

Item	Value
Percent of nameplate kVAr	135 %
Percent of rated rms voltage	110 %
Percent of rated rms current	180 %
Percent of peak voltage	120 %

ตารางที่ 4-2 ขีดจำกัดของตัวเก็บประจุที่กำหนดโดยมาตรฐาน IEC 60871-1 (1997-10)

Item	Value
Percent of rated rms voltage	110 %
Percent of rated rms current	130 %
Percent of peak voltage	120 %

จากตารางที่ 4-1 และตารางที่ 4-2 จะเห็นได้ว่ามาตรฐาน IEC 60871-1 (1997-10) ไม่ได้กล่าวถึงค่า Percent of nameplate kVAr ของตัวเก็บประจุ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าตัวเก็บประจุที่ผลิตตามมาตรฐาน IEC 60871-1 (1997-10) นั้น จะทนค่า rated rms current ได้เพียง 130% ซึ่งน้อยกว่าตัวเก็บประจุที่ผลิตตามมาตรฐาน ANSI/IEEE 18-1992 โดยสามารถทนได้ถึง 180%

4.4.1 การคำนวณปริมาณทางฮาร์มอนิกตามมาตรฐาน

ปริมาณทางฮาร์มอนิกที่ถูกระบุไว้ตามมาตรฐานทั้ง 2 มาตรฐาน แบ่งออกได้เป็น 4 ค่า และสามารถหาได้ดังนี้ [16]

$$\text{Percent of rated rms voltage} = V_{cl}^{rms} (\%) = \sqrt{\sum_{h=1}^{25} |V_{cl}^h|^2} \times 100 \% \quad (4.18)$$

$$\text{Percent of rated rms current} = I_{cl}^{rms} (\%) = \sqrt{\sum_{h=1}^{25} |I_{cl}^h|^2} \times 100 \% \quad (4.19)$$

$$\text{Percent of peak voltage} = V_{cl}^{peak} (\%) = \sum_{h=1}^{25} V_{cl}^h \times 100 \% \quad (4.20)$$

$$\text{Percent of nameplate kVA} = \sqrt{3} \cdot I_{cl}^{rms} \cdot V_{cl}^{rms} \times 100 \% \quad (4.21)$$

โดยที่

V_{cl}^{rms} = แรงดัน rms ของตัวเก็บประจุที่บัส i

V_{cl}^h = แรงดันฮาร์มอนิกลำดับที่ h ของตัวเก็บประจุที่บัส i

V_{cl}^{peak} = แรงดันสูงสุดของตัวเก็บประจุที่บัส i

4.4.2 ขั้นตอนการคำนวณหาปริมาณทางฮาร์มอนิก

จากวิธีการที่กล่าวมาสามารถแสดงขั้นตอนได้ดังรูปที่ 4-7 หรือสรุปเป็นขั้นตอนได้ดังนี้

- 1) รับข้อมูลของระบบจำหน่าย เช่น ตำแหน่งบัสที่มีโหลดไม่เป็นเชิงเส้น รวมถึงค่าเปอร์เซ็นต์ของโหลดไม่เป็นเชิงเส้น (% NL) และเปอร์เซ็นต์ของกระแสฮาร์มอนิกจากโหลดไม่เป็นเชิงเส้นที่ความถี่ฮาร์มอนิกต่างๆ (I^h)
- 2) กำหนดลำดับฮาร์มอนิกเริ่มต้นที่ h เท่ากับ 3
- 3) คำนวณค่ากระแสฮาร์มอนิกจากโหลดไม่เป็นเชิงเส้นที่บัสต่างๆ (I_i^h)
- 4) สร้างบัสแอดมิตแตนซ์เมตริกซ์ที่ความถี่ฮาร์มอนิกนั้น [Y_{bus}^h] จากสมการที่ (4.9)
- 5) คำนวณหาค่าแรงดันฮาร์มอนิกของแต่ละบัส (V_i^h) จากสมการที่ (4.10)
- 6) คำนวณหาค่ากระแสฮาร์มอนิกที่ไหลผ่านตัวเก็บประจุที่บัสต่างๆ (I_{cl}^h) ตามหัวข้อ 4.3
- 7) เก็บข้อมูลของค่าแรงดันและกระแสฮาร์มอนิกที่ความถี่ในแต่ละลำดับ h

- 8) ตรวจสอบลำดับฮาร์โมนิกว่าครบหรือไม่ ($h = 3$ ถึง 25) หากยังไม่ครบให้เพิ่มลำดับฮาร์โมนิก $h = h + 2$ แล้วกลับไปทำในขั้นตอนที่ 3 หากลำดับฮาร์โมนิกถูกพิจารณาครบแล้วให้ทำขั้นตอนที่ 9
- 9) คำนวณปริมาณทางฮาร์โมนิกที่กำหนดโดยมาตรฐานตามหัวข้อ 4.4.1
- 10) เปรียบเทียบผลการคำนวณกับค่าที่กำหนดตามมาตรฐาน เพื่อประเมินความเสี่ยงของตัวเก็บประจุ
- 11) จบการทำงาน

4.5 ปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ (Resonance)

ในบางครั้งการเสียหายของตัวเก็บประจุอาจเกิดขึ้นจากปรากฏการณ์เรโซแนนซ์ ในกรณีที่มีความถี่ฮาร์โมนิกค่าหนึ่งเรียกว่า n ที่ทำให้ค่าอินดักทีฟรีแอกแตนซ์รวมของระบบมีขนาดเท่ากับค่าคาปาซิทีฟรีแอกแตนซ์ของตัวเก็บประจุ ซึ่งส่งผลทำให้เกิดปริมาณของกระแสและแรงดันที่สูงมากที่ความถี่นั้น โดยค่าความถี่เรโซแนนซ์ของระบบจำหน่ายที่มีการติดตั้งตัวเก็บประจุสามารถคำนวณได้จากสมการที่ (4.22) [16]

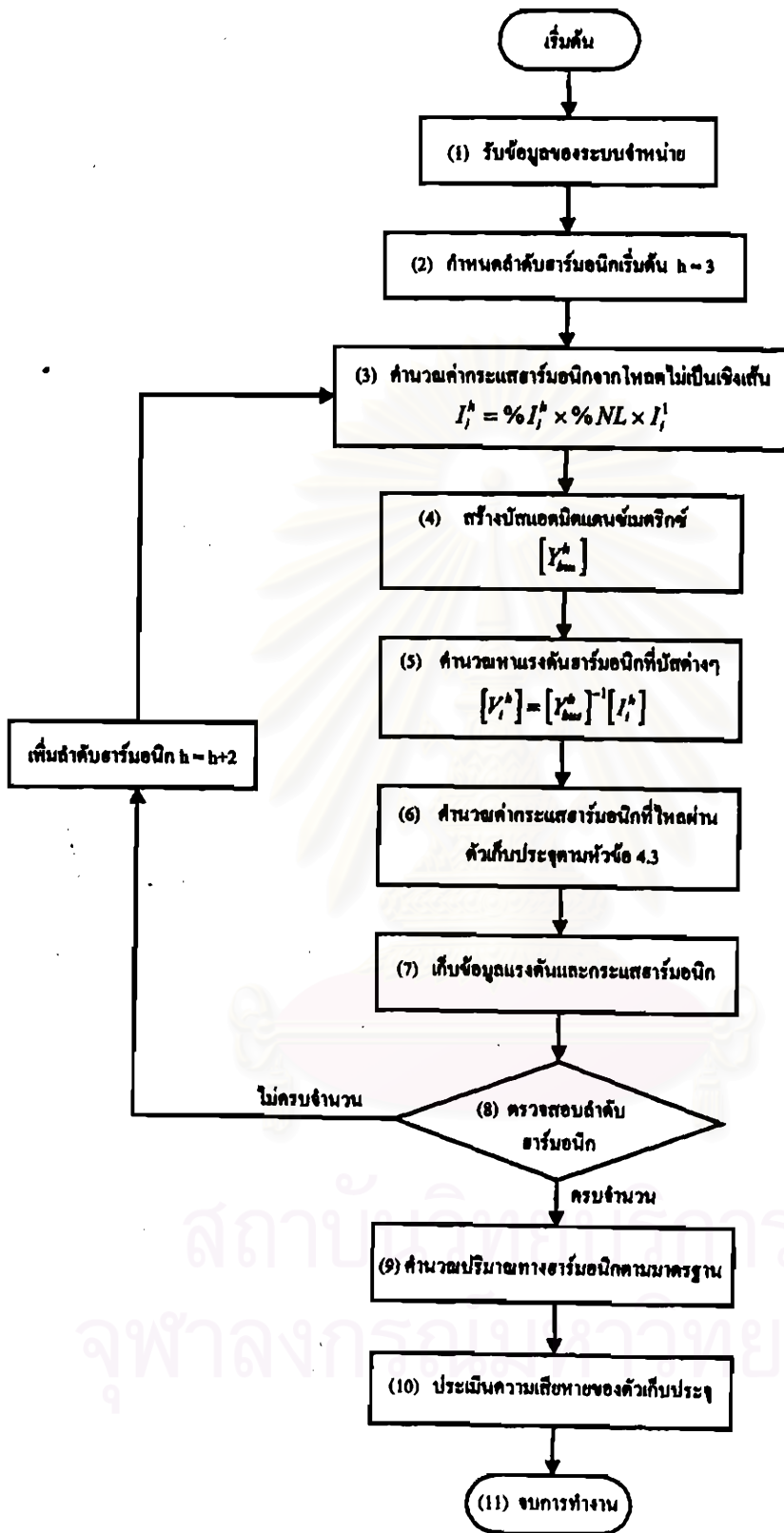
$$n = \sqrt{\frac{kVA_{sc}}{Q_c}} \quad (4.22)$$

โดยที่

- n = ลำดับฮาร์โมนิกที่ทำให้เกิดเรโซแนนซ์
- kVA_{sc} = ค่า kVA ถัดวงจรของระบบจำหน่าย ณ จุดที่ติดตั้งตัวเก็บประจุ
- Q_c = ค่า $kVAr$ ของตัวเก็บประจุ

การแก้ปัญหาจากปรากฏการณ์เรโซแนนซ์อาจกระทำได้ดังนี้

- 1) เปลี่ยนตำแหน่งที่ติดตั้งตัวเก็บประจุ
- 2) เปลี่ยนขนาดของตัวเก็บประจุ (Q_c)
- 3) ติดตั้งตัวกรองฮาร์โมนิก (Harmonic Filter)



รูปที่ 4-7 ขั้นตอนการคำนวณหาปริมาณทางสารร่อนิกที่กำหนดตามมาตรฐาน